

ISSN 0368-1025



измерительная  
техника  
**2013**  
ноябрь № 11



СТАНДАРТИНФОРМ

# ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

## 2013

### № 11 ноябрь

**Ежемесячный  
научно-технический  
журнал  
основан в 1939 г.**

Издается  
с приложением  
**«Метрология»**

#### УЧРЕДИТЕЛИ

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии

ФГУП «Всероссийский  
научно-исследовательский  
институт метрологии  
им. Д.И.Менделеева»

ФГУП «Всероссийский  
научно-исследовательский  
институт оптико-физических  
измерений»

ФГУП «Всероссийский  
научно-исследовательский  
институт физико-технических  
и радиотехнических измерений»

ФГУП «Всероссийский  
научно-исследовательский  
институт метрологической  
службы»

ФГУП «Уральский  
научно-исследовательский  
институт метрологии»

ФГУП «Российский  
научно-технический центр  
информации по стандартизации,  
метрологии и оценке соответствия»

Метрологическая академия

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭТАЛОНЫ

- К. Ю. Сахаров, В. А. Туркин, О. В. Михеев, А. В. Сухов.** Государственный первичный специальный эталон единицы импульсного тока молниевого разряда в диапазоне 1—100 кА . . . . . 3

#### ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТРОЛОГИИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- С. А. Богомолова, Ю. Е. Лукашов, М. З. Шварц.** Оценка расширенной неопределенности результата измерения тока короткого замыкания тонкопленочных фотозелектрических модулей . . . . . 7

- А. В. Кошулян, В. П. Малайчук.** Оценка соответствия требованию на допуск при неопределенности измерений и неизвестных глобальных рисках . . . . . 12

#### НАНОМЕТРОЛОГИЯ

- А. С. Батурин, В. С. Бормашов, В. П. Гавриленко, А. В. Заблоцкий, С. А. Зайцев, А. Ю. Кузин, П. А. Тодуа, М. Н. Филиппов.** Эллипсометрический способ оценки неоднородности толщины тонкопленочных покрытий . . . . . 17

#### ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- А. Е. Штанько, Г. С. Каленков, С. Д. Иванова, О. А. Калуцков.** Применение S-преобразования в задачах спектр-интерферометрии . . . . . 23

- Г. Н. Вишняков, Г. Г. Левин, Н. А. Цаликова.** Экспериментальные исследования метрологических характеристик оптического сканера CAD/CAM-системы OptikDent . . . . . 27

#### МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- В. Г. Домрачев, В. М. Гречишников, А. Ж. Черняевский, А. И. Данилин, С. А. Данилин.** Определение параметров колебаний полоток турбогенераторов на основе нелинейной аппроксимации сигналов первичных преобразователей . . . . . 29

- И. Д. Какорин, Ю. П. Филиппов.** Двухфазный расходомер на базе сужающего устройства и гамма-плотномера для смесей нефти и пластовой воды . . . . . 33

#### ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- В. А. Косарев, Н. Д. Сугробова.** Определение качества внутренней резьбы при обработке пластическим деформированием . . . . . 38

- М. И. Этингоф.** Роль калибров в современном машиностроении . . . . . 41

#### ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- В. П. Ходунков, А. И. Походун.** Определение действительной температуры объекта при тепловизионных измерениях . . . . . 42

- А. А. Синицын, Д. А. Белянский.** Разработка и опыт применения серии датчиков Celsius для контроля температуры рабочего тела в системе управления процессами сушки керамических изделий . . . . . 46

#### ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- Х. Р. Ростами.** Локальный метод анализа физических процессов в высокотемпературных сверхпроводниках на вихревом фронте . . . . . 50

#### РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- Д. Н. Шишулин, Н. К. Юрков, А. Н. Якимов.** Моделирование излучения зеркальной антенны с учетом вибрационных деформаций . . . . . 54

- А. А. Елизаров.** Определение комплексных коэффициентов замедления и отражения при анализе волновых процессов в СВЧ-приборах с длительным взаимодействием . . . . . 57

- Б. И. Селезнев, Г. В. Гудков, А. В. Штрод, А. В. Петров, А. С. Ионов.** Применение векторного анализатора цепей для измерений параметров СВЧ pin-диодов . . . . . 60

#### МЕДИЦИНСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

- Н. П. Муравская, Н. Ю. Грязских.** Метрологическое обеспечение биохимических автоматических анализаторов . . . . . 64

- С. А. Лысенко, М. М. Кугейко.** Количественная мультиспектральная эндоскопия . . . . . 68